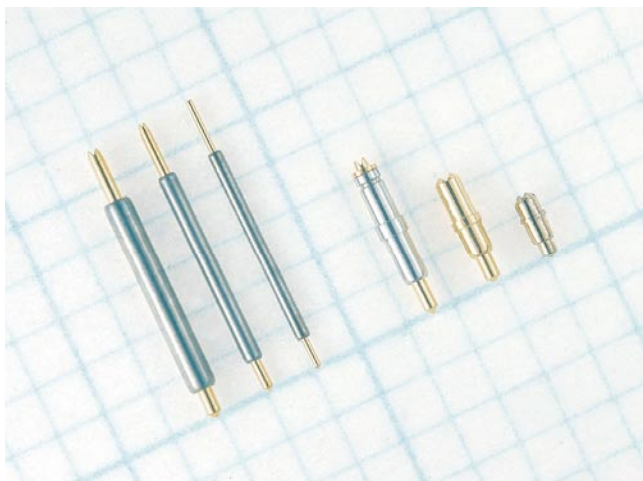


# BGA / LGA / QFN / QFP検査用短尺プローブ

## BGA / LGA / QFN / QFP Test Contact Probe

yokowo



BGA / LGA / QFN / QFP検査用短尺プローブ(1ミリの方眼紙)

### 用途

- ・BGA / LGA / QFN / QFPパッケージICのファンクション検査
- ・BGA / LGA / QFN / QFPパッケージICのバーイン検査

### 特長

- ・高周波特性に優れ高速テスト用に最適
- ・高性能、高耐久、高信頼性短尺スプリングプローブ
- ・独自の微細技術により接触抵抗安定設計を実現

### 仕様

対応ピッチ	0.3mm~1.27mm
プローブ全長	1.0mm~5.05mm
耐熱性	-55°C~+125°C(+150°C)※

※ 150°Cは特殊仕様となります